⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

@ 公開特許公報(A)

昭63-201929

MInt Cl.4

識別記号

庁内整理番号

四公開 昭和63年(1988)8月22日

G 11 B 7/24 B 41 M 5/26 B-8421-5D V-7265-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全11頁)

公発明の名称 光記録媒体

②特 願 昭62-34035

②出 願 昭62(1987) 2月17日

東京都中央区日本橋1丁目13番1号 ティーディーケイ株 博 上 田 @発 明者 式会社内 東京都中央区日本橋1丁目13番1号 ティーディーケイ株 海 正 博 個発 明 新 式会社内 東京都中央区日本橋1丁目13番1号 ティーディーケィ株 憲 良 個発 明者 南 彼 式会社内 東京都中央区日本橋1丁目13番1号 テイーディーケイ株 正 餕 ②発 明者 式会社内 東京都中央区日本橋1丁目13番1号 ティーディーケイ株式 の出 頣 会社

明 細 書

殺の光記録媒体。

1. 発明の名称

光記録媒体

2. 特許請求の範囲

(1) 基板上に、色楽または色楽組成物の記録 層を有する光配録媒体において、

記録暦と基板との間に、シロキサン結合を有する珪素化合物を重合することにより形成したプラズマ重合膜下地層を有することを特徴とする光記録媒体。

- (2) ブラズマ瓜合限の 6328 A における 屈 折率が 1.3~1.7 である特許語求の範囲第 1 項に 記載の光記録媒体。
- (3) ブラズマ瓜合版下地層の厚さが 10~ 1000 A である特許請求の範囲第 1 項または 第 2 項 に記載の光記録媒体。
- (4) 基板が少なくとも側胎表面を有する特許 請求の範囲第1項ないし第3項のいずれかに記

3、発明の詳細な説明

・ 発明の背景 技術分野

水発明は、光記録媒体、特にヒートモードの 光記録媒体に関する。

先行技術とその問題点

光記録媒体は、媒体と書き込みないし読み出しへッドが非接触であるので、記録媒体が摩託 劣化しないという特徴をもち、このため種々の 光記録媒体の開発研究が行われている。

このような光記録媒体のうち、暗室による現 像処理が不要である等の点で、ヒートモード光 記録媒体の関発が活発になっている。

このヒートモードの光記録媒体は、記録光を 然として利用する光記録媒体であり、その・例 として、レーザー等の記録光で媒体の一部を破

特開昭63-201929(2)

解、除去等して、ビットと称される小穴を形成して書き込みを行い、このビットにより情報を 記録し、このビットを読み出し光で検出して読 み出しを行うビット形成タイプのものがある。

このようなビット形成タイプの媒体、特にそのうち、装置を小型化できる半導体レーザーを 光源とするものにおいては、これまで、Teを 主体とする材料を記録層とするものが大半をし めている。

また、近年、Te系材料が有害であること、 そして、より高感度化する必要があること、より製造コストを安価にする必要があることから、Te系にかえ、色素を主とした有機材料系の記録層を用いる媒体についての提案や報告が増加している(特別昭60-203488号等)。

このような色来等の記録圏を有するビット形成タイプの光記録媒体では、 感度および S / N 比の低下を防止するために、 いわゆるエアーサンドイッチ構造とすることが好ましい。

203489号)。

ところが、このような強限による下地層は、 基板との接着性において十分ではなく、特に記 録むき込み後の接着性が悪化するという問題が あった。

また、このような下地層が存在するために、 予め基板上に形成したトラッキング制御用のグ ループないしピットやトラック内の基板上に形成したアドレス信号用ピット 等が埋ってしまい、再生信号やアドレス信号の検出がしにくい という問題もあった。

11 発明の目的

木発明の目的は、接着性、特に配録書き込み 後の接着性が良好で、かつ耐溶剤性に優れ、再 生信号やアドレス信号等も良好に再生できる光 配録媒体を提供することにある。 さらに、これらの色素を含む配録層を基板上に形成して、配録・再生を行なう場合、通常、 基板の以而側から進き込み光および読み出し光 を照射して記録・再生を行なう。

しかし、基板としてポリカーボネート、アクリル樹脂等の透明樹脂製の基板を用いる場合、 記録層の塗布散層の際の塗布溶媒により樹脂基板表面がおかされ、記録層の反射率が低下し、 読み出しのS/N比が十分高くとれないという 欠点がある。

また、長期保存に際し、色素その他の添加物が基板樹脂中へ溶解拡散してしまい、反射率が低下してしまうようなおそれがある。

さらには、一番き込みにより、 基板が然によってへこんでしまうなど損傷をうけ、これによってもS/N比が低下する。また、 消去後のノイズが増加する。

これに対し、本発明者らは、下地層として、 ケイ来系縮合物のコロイド粒子分散液の塗膜 を用いる旨を提案している(特開昭 6 0 -

四 遊明の開示

このような目的は、下記の本発明によって達 成される。

すなわち、水発明は、 基板上に、 色素または 色素組成物の記録層を有する 光記録媒体におい て、 記録層と基板との間に、 シロキサン結合を 行する距案化合物を重合することにより形成し たプラズマ重合膜下地層を有することを特徴と する光記録媒体である。

IV 発明の具体的構成

以下、本発明の具体的構成について詳細に説明する。

本発明の光記録媒体1は、第1図に示すように、基板11上に記録暦12を有するものであって、記録暦12と基板11との間に下地暦13を有するものである。

そして、基板11は書き込み光および読み出し光に対し、実質的に透明(好ましくは透過率 80%以上)なものであることが好ましく、実 質的に透明であれば、街き込みおよび読み出しを基板裏面側から行なうことができ、 感度、S / N 比等の点で有利であり、また、ほこり対策等の実装上の点でも有利である。

基板の形状は使用用途に応じ、ディスク、 テープ、ドラム、ベルト等いずれであってもよい。

このような出版 1 1 の記録 間 1 2 および下地 間 1 3 形成面には、第 1 固に示すように、トラッキング用にブリグループ 1 1 5 が形成されることが好ましい。

そして、このブリグループ 1 1 5 の凹部また は凸部に位置する記録暦 1 2 を記録トラック部 として、書き込み光および読み出し光を基板裏 面側から照射することが好ましい。

本発明における下地圏13は、ブラズマ重合膜から形成され、このブラズマ 瓜合膜はシロキサン結合を有する珪素化合物を 瓜合したものである。

シロキサン結合を有する有機 珪素化合物としては、以下のものが好ましい。

 このように構成することにより、 掛き込み 感 度と 読み出 しの S / N 比 が 向上 し 、 しか も ト ラッキングの 制 弾信 号は大きくなる。

このようなグループを形成するか わりにピットを形成してもよい。

またトラック部にはアドレス信号用のピットを改けることができる。

このような基板 1 1 上へのグループやピットの形成は、2 P 法によっても射出成形法によってもよい。

基板 1 1 は、通常、樹脂製とし、アクリル樹脂、ポリカーボネート樹脂、エボキシ樹脂、ポリメチルベンテン等のオレフィン系 樹脂等から形成するが、その他、ガラス等であってもよい。

そして基板は、少なくとも樹脂表面を有する ことが好ましく、用いる樹脂としては上記のも のが挙げられる。

このような基板 1 1 上には、下地層 1 3 および記録層 1 2 が形成される。

メチルジメチルエトキシシラン、2-クロロエ トキシトリメチルシラン、エトキシトリメチル シラン、ジエトキシメチルシラン、エチルトリ .メトキシシラン、トリス(2 - クロロエトキ シ) シラン、ジメトキシメチルー3、3、3~ トリフルオロプロピルシラン、1-クロロメチ ルー2-クロロエトキシトリメチルシラン、ア リルオキシトリメチルシラン、エトキシジメチ ルピニルシラン、イソプロフェノキシトリメチ ルシラン、3-クロロプロピルジメトキシメチ ルシラン、クロロメチルジエトキシメチルシラ ン、トリエトキシクロロシラン、3-クロロブ ロルビルトリメトキシシラン、ジエトキシジメ チルシラン、"シメトキシー3ーメルカプトプロ ピルメチルシラン、トリエトキシシラン、3-メルカプトプロピルトリメトキシシラン、3-アミノブロビルトリメトキシシラン、ジエトキ シメチルビニルシラン、クロロメチルトリエト キシシラン、ターシャリープトキシトリメチル シラン、ブチルトリメトキシシラン、メチルト

:リエトキシシラン、3-(N-メチルアミノブ ロビル)トリエトキシシラン、ジエトキシジビ ニルシラン、ジエトキシジエチルシラン、エチ ルトリエトキシシラン、 2 - メルカプトエチル トリエトキシシラン、3-アミノプロピルジエ トキシメチルシラン、ロークロロフェニルトリ エトキシシラン、フェニルトリメトキシシラ ン、2-シアノエチルトリエトキシシラン、ア リルトリエトキシシラン、 3 - クロロプロピル トリエトキシシラン、3-アリルアミノプロピ ルトリメトキシシラン、プロピルトリエトキシ シラン、ヘキサトリメトキシシラン、3-アミ ノプロピルトリエトキシシラン、3-メチルア クリルオキシプロピルトリメトキシシラン、メ チルトリス (2-メトキシエトキシ) シラン、 ジエトキシメチルフェニルシラン、p~クロロ フェニルトリエトキシシラン、フェニルトリエ トキシシラン、テトラアリルオキシシラン、テ トラブロポキシシラン、テトライソプロポキシ シラン、ジメトキシジフェニルシラン、ジエト

化水来系化合物は通常、モル比で 5 0 倍程度以下川いることができる。

本発明の、プラズマ重合限は、6328人における屈折率 n が 1 . 3 ~ 1 . 7 とすることが好ましい。

このような配折率とするのは、nが1.3未満では、 腹の緻密性が不十分であり、十分な耐俗相性が得られず、接着性も十分ではないからであり、また、1.7をこえると、 重合膜の樹水性と便さが増し、重合膜に接して設問される記録 暦12(塗布膜)との接着が不良となり、また設置が困難となるからである。

このようなnとするときには、後述のように低成版率および低圧のプラズマ瓜合条件を選べばよい。

本発明において、プラズマ瓜合膜下地層 1 3 の 戸 さ は、 1 0 ~ 1 0 0 0 Å、 好ま しく は 5 0 ~ 6 0 0 Åとするのがよい。

このような厚さとするのは 10 人未満では、木 発明の 実 効が 得られない からであり、

キシジフェニルシラン、テトラフェノキシシラン、1、1、3、3 - テトラメチルジシロキサン、オクタメチルトリシロキサン、1、1、3、5、5、5、5 - ヘブタメチルトリシロキサン、ハキサエチルシクロトリシロキサン、1、3、5 - トリメチルー1、3、5 - トリフェニルシクロトリシロキサン、オクタメチルシクロテトラシロキサン、ヘキサメチルシクロシロキサン。

これらは単独で用いても、2 稲以上を併用してもよい。

この他、上記各種有機珪衆化合物を併用したり、シロキサンと炭化水衆系化合物とを用いてもよい。

炭化水素系化合物としては、通常操作性の良いことから、常温で気体のメタン、エタン、ブロバン、ブタン、ペンタン、エチレン、ブロビレン、ブテン、ブタジエン、アセチレン、メチルアセチレン、その他の飽和ないし不飽和の炭化水素の1種以上を爪い、珪素化合物に対し炭

1 0 0 0 人をこえても本発明の効果に差異はなく、この値以上にする必要がないからである。

なお、股界の測定は、エリブソメーター等を 川いればよい。

このような股厚の創御は、ブラズマ重合膜形成時の反応時間、原料ガス流量等を制御すれば よい。

プラズマ瓜合阪下地層13は、前途の原料ガスの放電プラズマを基板に接触させることにより瓜合脳を形成するものである。

プラズマ低合の原理について概能すると、気体中に体を低圧に保ち電場を作用させると、気体中に少型存在する自由電子は、常圧に比べ分子問距離が非常に大きいため、電界加速を受け、5~10 eVの運動エネルギー(電子温度)を獲得する。

この加速電子が原子や分子に衝突すると、原子軌道や分子軌道を分断し、これらを電子、イオン、中性ラジカルなど、通常の状態では不安定の化学種に解離させる。

解離した電子は再び電界加速を受けて、別の 原子や分子を解離させるが、この連鎖作用で気 体はたちまち高度の電離状態となる。 そして これは、ブラズマガスと呼ばれている。

気体分子は電子との衝突の機会が少ないので エネルギーをあまり吸収せず、常温に近い温度 に保たれている。

基板表面にブラズマ重合限を形成する数置例 が第2図に示してある。 第2図は、周波数可 変型の電源を用いたブラズマ重合数置である。

第2回において、反応容器Rには、原料ガス

操作においては、反応容器R内がまず10~6 Torr以下になるまで容器内を排気し、その後処理ガズか所定の流量において容器内に混合状態で供給させる。

そして、成際率は上記のような n の 瓜合膜とする場合は 5 0 ~ 2 0 0 Å / min とするのがよい。

取料ガスの流量が安定すると、 電源がオンに される。 こうして、 悲板上にプラズマ上に重 合股が形成される。

なお、キャリアガスとして、Ar, Nz, He, H2などを使用してもよい。

また、印加電流、処理時間等は通常の条件とすればよい。

プラズマ発生源としては、高周波放電の他

汲 5 1 1 または 5 1 2 から原料ガス がそれぞれマスフローコントローラ 5 2 1 および 5 2 2 を経て供給される。 ガス 滾 5 1 1 または 5 1 2 から別々のガスを供給する場合は、 混合器 5 3 において混合して供給する。

原料ガスは、各々1~250 m2/分の流量 範囲をとりうる。

反応容器R内には、被処理基板111が一方の回転式電極552に支持される。

そして被処理基板111を挟むように回転式 電極552に対向する電極551が設けられている。

一方の電極551は、例えば周波数可変型の 電数54に接続され、他方の回転式電極552 は8にて接地されている。

さらに、反応容器R内には、容器内を排気するための真空系統が配備され、そしてこれは抽回転ポンプ 5 6、被体窒素トラップ 5 7、抽拡散ポンプ 5 8 および真空コントローラ 5 9 を含む。 これら真空系統は、反応容器内を 0 . 1

に、マイクロ波放電、直流放電、交流放電等い すれても利用できる。

本発明では、特に動作圧力が低圧にある場合 は、磁場を併用するマグネトロン方式を用いる のが好ましい。

なお、木発明において原料に液体モノマーを 川いる場合は、第2図におけるガス源511。 512のところに液体モノマーを入れた容器を 低温格に設置して使用すればよい。

このように形成される本発明の光磁気記録媒体のプラズマ血合膜中のSi合有盤は、通常2~95al%、特に2~80al%程度とする。

また、プラズマ瓜合阪中の C 含有量は、 5 ~ 5 0 at% 程度、 H は 5 ~ 9 0 at% 程度含有されることが好ましい。

なお、ブラズマ瓜合阪中の〇合有量は、通常 4 O at% 程度以下とされる。

なお、プラズマ瓜合膜中のSi. C. Hおよびその他の元素の含有量の分析は、SIMS(2次イオン質粒分析)等に従えばよい。

SIMSを用いる場合、プラズマ低合限表面にて、Si. C. H およびその他の元素をカウントして算出さればよい。

あるいは、Ar符でイオンエッチングを行いながら、Si、C.Hおよびその他の元素のプロファイルを測定して算出してもよい。

SIMSの測定については、表面科学基礎 講座第3巻(1984)表面分析の基礎と応用 (p70) "SIMSおよびLAMMA" の記載に従えばよい。

このようなブラズマ瓜合膜下地層13は、ブラズマ処理された基板11上に形成されることが好ましい。

基板 1 1 表面をプラズマ処理することによって、基板 1 1 との接着力が向上し、ひいてはこの基板とプラズマ瓜合膜下地層 1 3 との接着力が向上する。

基板 1 1 表面のブラズマ処理法の原理、方法 および形成条件等は前途したブラズマ 重合法の それと基本的はほぼ同一である。

る点で、半導体レーザーを用いることが好ましいので、色素はシアニン系、フタロシアニン系、アントラキノン系、アゾ系、トリフェニルメタン系、ピリリウムないしチアピリリウム塩系等が好ましい。

また、色楽組成物を記録層とする場合、ニトロセルロース等の自己酸化性の樹脂や、ポリスチレン、ナイロン等の熱可型性樹脂を含有させることができる。 また、色素の酸化劣化を防止するため、クエンチャーを含有させることもできる。 さらには、この他の添加制を含有させてもよい。

このような場合、特に好ましくは、インドレニン系のシアニン色素とピスフェニルジチオール系等のクエンチャーとの混合物が好ましい。

またこれらを色素のカチオンと、クエンチャーのアニオンとのイオン結合体として用いるのも好ましい。

好ましい色素およびクエンチャーの詳細については特別昭 5 9 - 5 5 7 9 4 号、同 5 9 - 5

ただし、ブラズマ処理は、原則として無機ガスを処理ガス(場合によっては無機ガスを混入させてもよい)を原料ガスとして川いる。

本発明のブラズマ処理ガスとしては、特に制 限はない。

すなわち、H₂ , A₇ , H_e , O₂ , N₂ , 空気、N₁ , O₃ , H₂ O ; N₀ , N₂ O , O₂ などのNO x 等の中から適宜選定し、これらの単独ないし混合したものいずれであってもよい。

さらにブラズマ処理電源の周波数について は、特に制限はなく、直流、交流マイクロ被等 いずれであってらよい。

記録版12としては、種々のものであってよい。 ただ、本発明では色紫単独からなるか、 色紫組成物からなることが好ましい。

川いる色来としては、書き込み光および読み出し光の被及に応じ、これを有効に吸収するもののなかから、適宜決定すればよい。 この場合、これらの光顔としては、製図を小型化でき

5795号、同59-81194号、同59-83695号、同60-18387号、 同60-19586号、同60-19587

163243号、同61-210539号、 特闡昭60-54013号等に記載されている。

記録暦 1 2 の設暦は、ケトン系、エステル系、オーテル系、芳香族系、ハロゲン化アルキル系、アルコール系等の溶媒を用いてスピンナーコート等の塗布を行えばよい。 本発明では下地暦 1 3 を設けたことにより耐溶剤性が向上し、最適の溶媒を広範囲で溶媒群から選択して用いることができめる。

このような記録暦 1 2 は、 0 . 0 1 ~ 1 0 mm の耳さとすればよい。

なお、トラッキング制御用のグループない しピットを設ける場合、記録層の厚さは、 0 . 2 m以下、より好ましくは 0 . 0 5 ~ 0 . 1 5 m とすることが好ましい。

このとき、書き込み感度が向上する。 また、記録圏中での多重反射により、反射率がきわめて高くなり、読み出しの S / N 比がきわめて高くなる。 そして、記録トラック部と他の

通気口は、突起間間隙に形成される。

また、固者は接着剤を注入することによって も行われる。

また、 基板の周線郎にホットメルト 樹脂を接着削として塗布し、 その後、 偶 基板を組み合せ 組音波融着を施した、 いわゆる接着と 融着との 組み合せを用いて -- 体化してもよい。

このような複数の棒状突起を形成するには、 原盤またはスタンパーの加工を行い、基板成形 時一体成形すればよい。

以上、棒状突起による一体化について説明してきたが、この他、公知の種々の一体化構造が可能である。

なお、以上では片面記録の場合について述べてきたが本発明では、両方の基板に記録層を設ける両面記録の媒体としてもよい。 この場合には両方の基板が実質的に透明な樹脂製であり、かつ両方の基板に下地層を設けることが必要である。

削域との厚さの差にもとづく反射率の違いが大きくなり、トラッキング制御が容易となる。

このような記録部分には、記録層の上層を設置することもできる。

また、水発明の光記録媒体は、保護板を散けてもよい。

下地別13および記録暦12を有する基板 11と、保護板とは空隙を介して一体化することが好ましく、その際一方に突起を設けて一体 化してもよく、一体化するには、通常超音波融 者を用いればよい。

起音被融着を施す場合には、突起を例えば棒状とすればこの突起が有効に加熱され、融着効率が良好で、作業性が良好となり、また接着強度も高く、空隙間隔も特度よく制御することができる。

変形が大きく突起配置密度が高いときには、 気密な外周壁が全面に形成されることがある。

また通気口を隔壁間に形成することもでき

v 発明の具体的作用

本発明の光記録媒体は、通常ディスクとし、 回転下、書き込み光を基板 裏面側から照射する。 これにより、好ましくは溝凹部に位置する記録トラック部にピットがトラック状に形成される。

このように形成されたピットは、回転下、基 板以面側から読み出し光を照射して、その反射 光を検出することによって検知される。

また、トラッキングの制御を行うには、通常、群き込みおよび読み出しを行いながら、その反射光を分割して、2分割した一対のセンサーに導入する。 このとき、ピームスポのといい。 はいかい はいかい ない はい ない はい ない ない ない ない ない ない はい で は れ で は れ で は い た よるので、 両 センサー 間に か た よるので、 両 センサー 信 号 が 検出して、トラックエラー 信 号 が 検出 して、

なお、記録階に一旦形成したビットを、光ま たは熱によって消去して、再び谐き込みを行う こともできる。

また、 むき込みおよび読み出しに用いる光源 としては、 各種レーザーを用いることができる が、 特に半導体レーザーを用いることが好まし い。

VI 発明の具体的効果

本発明の光記録媒体は、基板上に、色柔または色素組成物の記録圏を有するものであって記録圏と基板との間にシロキサン結合を有する珪染化合物を低合することにより形成したプラズマ瓜合限下地圏を有しているため、接着性、特に記録書き込み後の接着性が良好である

また耐溶剤性に優れ反射レベルが高く良好な 再生信号が得られる。 さらには、トラッキ グ が制御川のグループないしピットやアドレス信 号用のピットの埋没を防止でき、トラッキング 制御用のグループないしピットの埋没によるエットの埋没がないため、アドレス信号も良好に再 生することができる。

Ⅵ 発明の具体的灾廉例

以下、水発明の具体的実施例をあげて水発明をさらに詳細に説明する。

夹 丛 例

その後、さらに表しに示す条件にてブラズマ 瓜合膜下地間13を拡板11上に形成した。

丧 1

ブラズマ 収合膜 No.	原料ガス 複 量 (SCCM)	キャリアーガス (Ar)流位 (SCCM)	動作圧力 (Torr)	プラズマ ・パワー (W)	プラズマ 周波数 (MHz)	成度率 (A/min)	股 厚 (人)	n	S i 合計 (at%)	C含量 (al%)
1	テトラメトキ シラン 12	5	0. 07	250	13. 56	150	350	1.63	8	3 3
2	テトラメトキ シラン0.2	. 5	0. 001	850	13.56	15	350	1.72	1 1	42
3	テトラメトキ シラン200	5	2. 0	150	13.56	550	350	1. 28	6. 5	27
4	テトラエトキ シラン 10	-	0. 05	250	13.56	100	300	1.61	6	31
5	ヘキサメトキシジシロキサ	5	0. 06	250	13.56	9 0	350	1.62	9	3 2
	ン 10 トリメトキシ			•			•		-	
6	ピニルシラン . 5		0. 05	250	13.56	170	350	1. 57	6	33
7	メチルトリメ トキシシラン 8	3	0.05	250	13. 56	110	200	1. 60	8	3 2
8	・ ジメチルエト キシシラン	5	0. 05	350	13. 56	130	150		_	
	10		U. UU	380	19.50	130	150	1.61	9	3 5

なお、 表 1 に示した屈折率 n は 6 2 3 8 Å に て測定した。

また、これらのブラズマ瓜合阪の元素分析はSIMSで測定し、膜厚はエリブソメータによって測定した。

このようにしてサンブル1~8を得た。

また下地層を設置しないものも作製し、これをサンプル10とした。

また、比較として、特別的60-20348 9号で開示されているケイ素系縮合物のコロイド粒子分散被(コルコート)の逸唳を下地間に

評価した。

なお、記録は、記録パワー3. 8 mW、線速度 1. 3 m/S で行った。

(2) 反射レベル

830 nmで基板以面側から光ディスクドライブ装置にて講部をトラッキングコントロールを行った状態で反射レベル測定した。 なお、 & 中の値は任意単位である。

(3)トラッキングエラー信号の正

光ディスクドライブ装置にて、記録膜面(未記録部)に光を集束させ、トラッキングコントロールを行わない状態でpush-pul1トラッキングエラー信号の趾を測定した。 なお、炎中の任意単位である。

(4)アドレス信号の再生

光ディスクドライブ装置にて紀録版面(アドレス信号部)に光を集束させ、トラッキングコントロールを行った状態でアドレス信号光の趾を測定した。 なお、設中の値は任意単位である。

使用したものも作製し、これをサンプル11と した。

この場合、下地層は酢酸エチルとエチルアルコールを10:11の割合で混合し、機拌しながら徐々にSi(OC2 Hs) 4 を酢酸エチルに対し2/25の割合で添加後、3~4日間放置した溶液をnープロバノールでさらに10倍 希釈した後、基板上に塗布設層し、60℃、30分処理して形成した。

なお、酸化ケイ楽コロイドの粒径は50~ 80Åであり、下地間の厚さは400Åとした

以上のサンプルを用いて下記の測定を行った。

(1) 基板と下地間との接着強度

各サンブルの初期時、 記録後および 6 0 C、9 0 % R H の 雰囲気中に 1 0 日放置後の接着強度を、 各サンブルを 1 m m 間隔で縦横各々 1 1 本クロスカットし、セロテーブによる剝離テストを行ったときの基板への残存率(%)により

これらの結果を表2に示す。

2

サンプル No.	下 地 層	接着初期	強 度 記録後	(%) 保存後	反射レベル (%)	トッラキング エラー信号量	アドレス信号 の再生 .
1(本発明)	プラズマ重合膜 1	100	100	100	0.39	. 50	3 3
2(本発明)	プラズマ重合膜 2	ំ 8 5	8 2	78	0.36	47	3 1
3(本発明)	プラズマ重合膜3	9 0	8 0	7 5	0.40	4 6	3 1
4(本発明)	プラズマ重合膜4	100	100	100	0.39	51	3 4
5(本発明)	プラズマ重合膜 5	100	100	100	0.39	5 2	3 5
6(木発明)	プラズマ重合膜 6	100	100	100	0.38	5 0	3 3
7(木発明)	プラズマ重合膜7	100	100	100	0.39	5 3	35
8(本発明)	プラズマ重合膜8	100	100	100	0.39	4 9	3 3
10 (比較)	-	_		_	反射不均一で		
	@ 1,0-0				かつ低い		
1 1 (比較)	煌 膜	≤ 10	0	. 0	0.40	4 5	30

表2の結果より、木発明の効果は明らかであ

5 5 1 5 5 2 m //f 155

δ.

4. 図面の簡単な説明

第1図は、木発明の光記録媒体の1実施應様 を示す断面図である。

第2図は、プラズマ瓜合装置の概略図であ

る.

符号の説明

- 1 -- 光記録媒体、11-- 基板、
- 115 グループ、12 記録層、
- 13一プラズマ瓜合限下地間、
- 53-24合器、
- 5 4 -- 直流、交流および周波数可変型電源、
- 56…仙回転ポンプ、
- 57一被体登案トラップ、
- 58…抽拡散ポンプ、
- 59 攻空コントローラ、
- 111一被处理基板、
- 5 1 1 、 5 1 2 … 原料ガス源、
- 5 2 1 、 5 2 2 マスフローコントローラ、

旋斯出順人 ティーディーケィ族式会社

代理人 非理士石 非 陽





